

Płytką interferencyjną płaskorównoległą - za pomocą komparatora dwuczujnikowego

Dziedzina
[Długość](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Płytką interferencyjną płaskorównoległą
- za pomocą komparatora
dwuczujnikowego

Symbol laboratorium
[L4](#)

Rodzaj usługi
[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona
odchylenie od równoległości

Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 20) μm

Niepewność rozszerzona
34 nm

cena

65 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

-

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia
za realizację usługi

-

Kontakt

Robert Szumski;
robert.szumski@gum.gov.pl;
tel.:225819332